OTFDEC efficiency

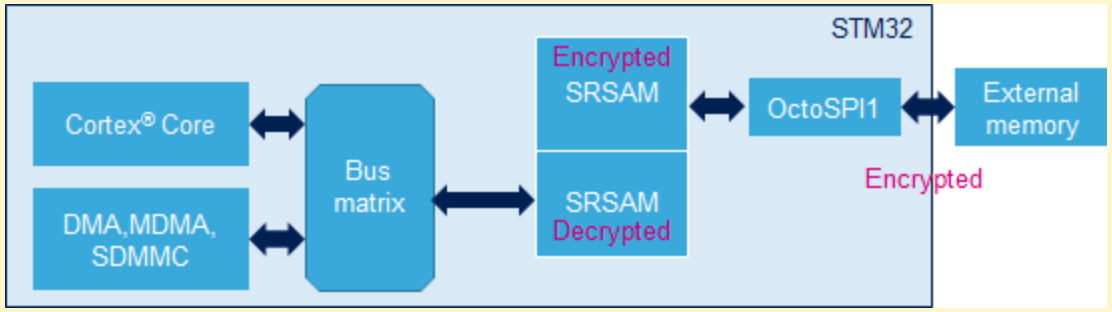
基于 STM32H735G-DK 板的验证

OTFDEC 简介

- OTFDEC = On-the-fly Decryption
- 应用场景：
  - 保护片外存储器上代码（包括指令/数据）的机密性，同时保证代码执行的效率

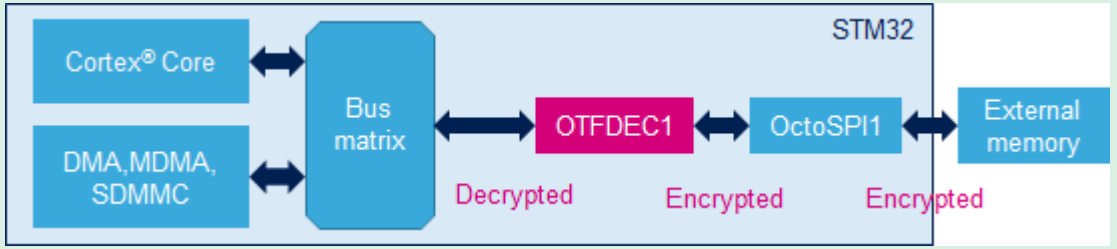
不带OTFDEC的情况

- 先把加密代码读到内部SRAM，
- 使用软件或者加解密硬件，解密到SRAM的其他区域
- 内核从SRAM执行解密后的代码



带OTFDEC的情况

- 配置OTFDEC：要作用的片外区域范围，加解密参数
- 配置OSPI工作在memory map模式
- 内核直接执行外部加密代码



OTFDEC 简介

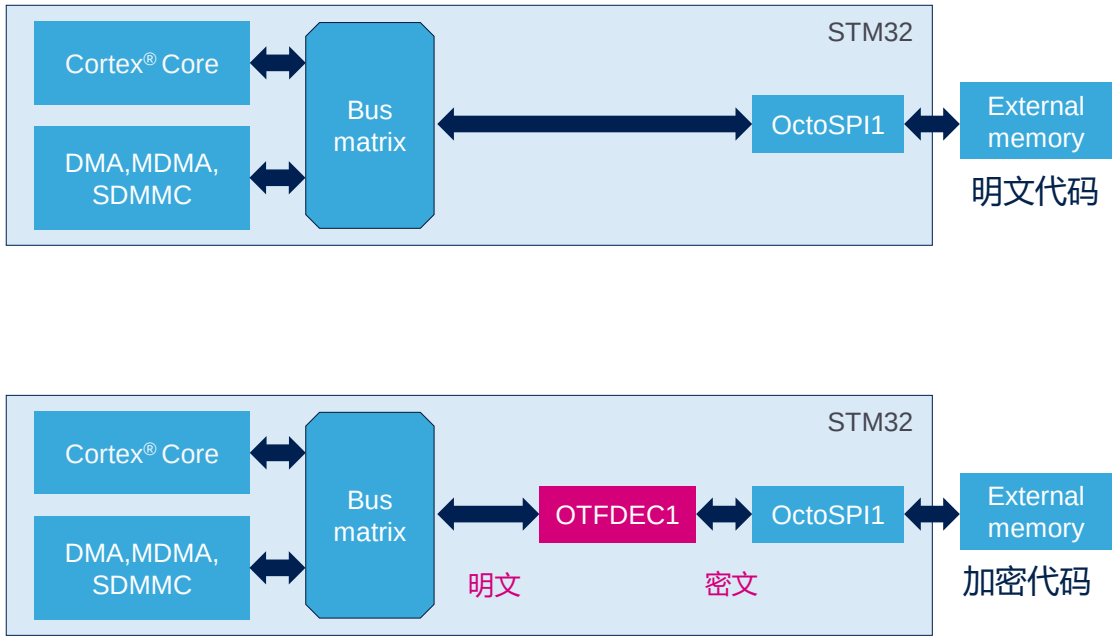
- 工作原理：
  - 对外部存储区上加密代码的执行，OTFDEC解密后直接送到总线上，供内核执行
  - OTFDEC工作在AES-128-CTR模式
  - 需要配置OctoSPI工作在memory-map模式
  - 该场景下，OTFDEC工作在解密角色（也可以工作在加密角色，不在本场景讨论范围内）
  - OTFDEC有4个配置单元，可以独立控制外部存储区上的4个region

- 集成OTFDEC的STM32系列
  - STM32H73x：STM32H730，STM32H733，STM32H735
  - STM32L56x：STM32L562
  - STM32U58x：STM32U585

- 有关OTDEC更多详情，参见： **STM32L5 进阶课程， 11. OTFDEC，无缝扩大代码的安全存储空间**

OTFDEC 解密引入的延迟有多少?

- 相对于执行外部Flash上的明文代码，执行外部Flash的加密代码，OTFDEC解密操作引入的延迟有多少?



延迟:

片外代码读取延迟

解密带来的延迟

Demo 设计

- 目标测试程序：Crypto_Selftest，开启最高优化等级后image size约为63K

测试场景	描述	Demo Project	
		启动工程	目标测试工程
场景1	目标程序，明文，运行在片内Flash	不需要启动工程	Crypto_Selftest
场景2	目标程序，明文，运行在外外Flash	ExtMem_Boot： 从片上Flash首地址启动，配置OSPI 外设，跳转到外部Flash地址去执行	Crypto_Selftest_ext_plain：由Crypto_Selftest工程修改过来（调整链接文件，VTOR）
场景3	目标程序，密文，运行在片外Flash	ExtMem_Boot_OTFDEC： 由ExtMem_Boot工程修改过来，添加对OTFDEC外设的配置	Crypto_Selftest_ext_plain工程生成的明文代码bin，经过加密和其他处理后的加密代码bin； 处理过程使用PC上的脚本工具

life.augmented

测试场景1：Crypto_Selftest

- 主测试体 selftests[]
  - 在<mbedtls_config.h>中选择selftests包含的测试案例

```
/* Run all the tests */
for( test = selftests; test->name != NULL; test++ )
{
    if( test->function( 0 )  != 0 ) // v --> 0
    {
        suites_failed++;
    }
```

TC	Selftest []
1	mbedtls_**md5**_self_test
2	mbedtls_**sha1**_self_test
3	mbedtls_**sha256**_self_test
4	mbedtls_**aes**_self_test
5	mbedtls_**ccm**_self_test
6	mbedtls_**entropy**_self_test_wrapper

- 复位时检测到用户按键按下，才使能Cache

```
// check user button status to enable CACHE
BSP_PB_Init (BUTTON_USER, BUTTON_MODE_GPIO);
if ( BSP_PB_GetState(BUTTON_USER) == GPIO_PIN_SET )
{
  CPU_CACHE_Enable();
  cache_flag = 1;
}
```

life.augmented

测试场景1：Crypto_Selftest

- 添加时间戳记录
  - 初始化内核计数器

```
#ifdef DWT_CYCCNT
  CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
  DWT->CYCCNT = 0;
  DWT->CTRL = 0x1;
#endif
```

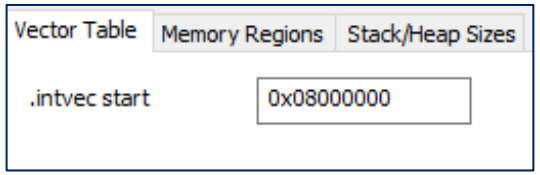
  - 保存该测试案例运行的计数值，并复位计数值

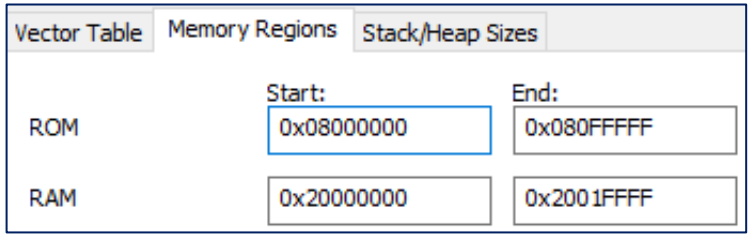
```
#ifdef DWT_CYCCNT
        time_stamp [time_stamp_index++] = DWT->CYCCNT;
        DWT->CYCCNT = 0;
#endif
```

  - 打印总时间花销和各个测试案例的时间花销

```
LCD_UsrTrace( "\n Total time cost is : %10d us ",tl );

for (i=1; i<8; i++)
{
  LCD_UsrTrace( "\n Time cost for test # %d is : %10d us @ %s", i, time_stamp[i]/sysclk , selftests[i-1].name);
}
```

- 使用缺省链接文件
  - 从片上Flash首地址启动
  - 代码运行在片上Flash





测试场景2

- 启动工程：ExtMem_Boot
  - 使用现成BSP驱动初始化OSPI接口

```
/* OSPI device configuration */
OSPI_Flash.InterfaceMode = BSP_OSPI_NOR_OPI_MODE;
OSPI_Flash.TransferRate  = BSP_OSPI_NOR_DTR_TRANSFER;

if(BSP_OSPI_NOR_Init(0, &OSPI_Flash)!= BSP_ERROR_NONE)
{
  return MEMORY_ERROR;
}
```

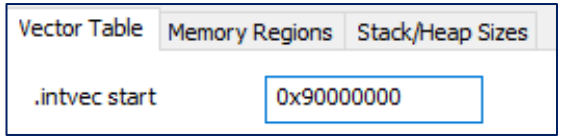
  - 配置OSPI工作在memory-map模式

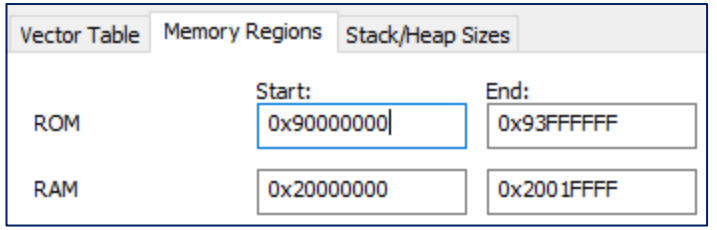
```
/* Enable MemoryMapped mode */
if(BSP_OSPI_NOR_EnableMemoryMappedMode(0)!= BSP_ERROR_NONE)
{
  return MEMORY_ERROR;
}
```

  - 跳转到外部Flash执行

```
JumpToApplication = (pFunction) (*(__IO uint32_t*) (0x90000000UL + 4));
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) 0x90000000UL);
JumpToApplication();
```

- 目标测试程序：Crypto_Selftest_ext_plain
  - 基于测试场景1的Crypto_Selftest工程修改
  - 代码运行在片外Flash





  - VTOR做相应修改

```
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = D1_AXISRAM_BASE  | VECT_TAB_OFFSET;
#else
  //SCB->VTOR = FLASH_BANK1_BASE | VECT_TAB_OFFSET
  SCB->VTOR = 0x90000000U;
#endif
```

life.augmented

测试场景3

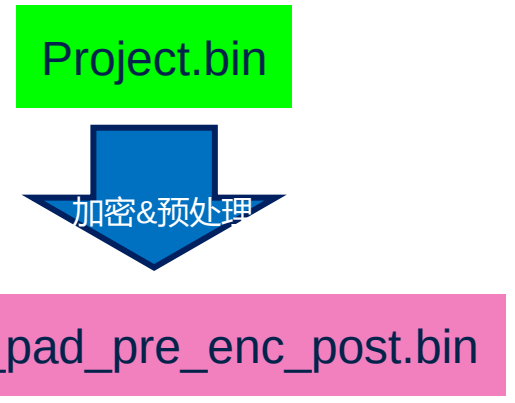
- 启动工程：ExtMem_Boot_OTFDEC
  - 在场景2的ExtMem_Boot工程基础上添加对OTFDEC的初始化

```
hotfdec.Instance = OTFDEC1;
HAL_OTFDEC_DeInit(&hotfdec);
if (HAL_OTFDEC_Init(&hotfdec) != HAL_OK)
{
  Error_Handler();
}
__HAL_OTFDEC_ENABLE_IT(&hotfdec, OTFDEC_ALL_INT);

(HAL_OTFDEC_RegionSetMode(&hotfdec, OTFDEC_REGION1, OTFDEC_REG_MODE_INSTRUCTION_OR_DATA_ACCESSES)
```

  - 对OTFDEC解密参数的设置

```
uint32_t Key[4]  = {0x01234567, 0x89ABCDEF, 0x12345678, 0x9ABCDEF0};

HAL_OTFDEC_RegionSetKey(&hotfdec, OTFDEC_REGION1, Key)

/* Configure and lock region,enable OTFDEC decryption */
Config.Nonce[0]     = 0xAABBCCDD;
Config.Nonce[1]     = 0x13579BDF;
Config.StartAddress = 0x90000000;
Config.EndAddress   = 0x90010000;
Config.Version      = 0xABBA;
if (HAL_OTFDEC_RegionConfig(&hotfdec, OTFDEC_REGION1, &Config, OTFDEC_REG_CONFIGR_LOCK_ENABLE) != HAL_OK)
{
  Error_Handler();
}
```

- 使用PC端工具，对测试场景2中跑在外部Flash的代码做加密和其他处理
  - 加密相关参数要和配置OTFDEC的解密参数一致（AES是对称加密算法）
  - 使用Utilities目录下的工具做处理



测试场景3，OTFDEC解密参数的设置

- AES-128-CTR的密钥
  - 用户任意指定
  - 本例程中 uint32_t Key[4] =

{0x01234567, 0x89ABCDEF, 0x12345678, 0x9ABCDEF0}

OTFDEC 密钥								
地址	**字节 0**	**字节 1**	**字节 2**	**字节 3**	**字节 4**	**字节 5**	**字节 6**	**字节 7**
0x0	0x67	0x45	0x23	0x01	0xEF	0xCD	0xAB	0x89
0x8	0x78	0x56	0x34	0x12	0xF0	0xDE	0xBC	0x9A

- AES-128-CTR的IV，采用如下结构
  - 由三部分组成

结构体类型 OTFDEC_RegionConfigTypeDe	**变量 Config**	
Nounce [0]	0xAABBCCDD	用户任意设定
Nounce [1]	0x13579BDF	
StartAddress	0x90000000	所作用的外部存储区范围
EndAddress	0x90010000	
Version	0xABBA	用户任意指定，存储在以上范围内代码的版本标识

life.augmented

测试场景3，PC端加解密工具参数的设置
使用openssl

- openssl命令的密钥

openssl.exe enc -aes-128-ctr …… -K 9ABCDEF01234567889ABCDEF01234567 ……

OTFDEC 密钥															
地址	字节 0	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15
0x0	0x67	0x45	0x23	0x71	0xEF	0xCD	0xAB	0x89	0x78	0x56	0x34	0x12	0xF0	0xDE	0xBC	0x9A

openssl 密钥															
地址	字节 0	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15
0x0	0x9A	0xBC	0xDE	0xF0	0x12	0x34	0x56	0x78	0x89	0xAB	0xCD	0xEF	0x71	0x23	0x45	0x67

测试场景3，PC端加解密工具参数的设置
使用openssl

- openssl命令的IV

openssl.exe enc -aes-128-ctr …… -iv 13579BDFAABBCCDD0000ABBA09000000 ……

OTFDEC IV	
结构体类型 OTFDEC_RegionConfigTypeDe	变量 Config
Nounce [0]	0xAABBCCDD
Nounce [1]	0x13579BDF
StartAddress	0x90000000
EndAddress	0x90010000
Version	0xABBA

在内存中的排列顺序

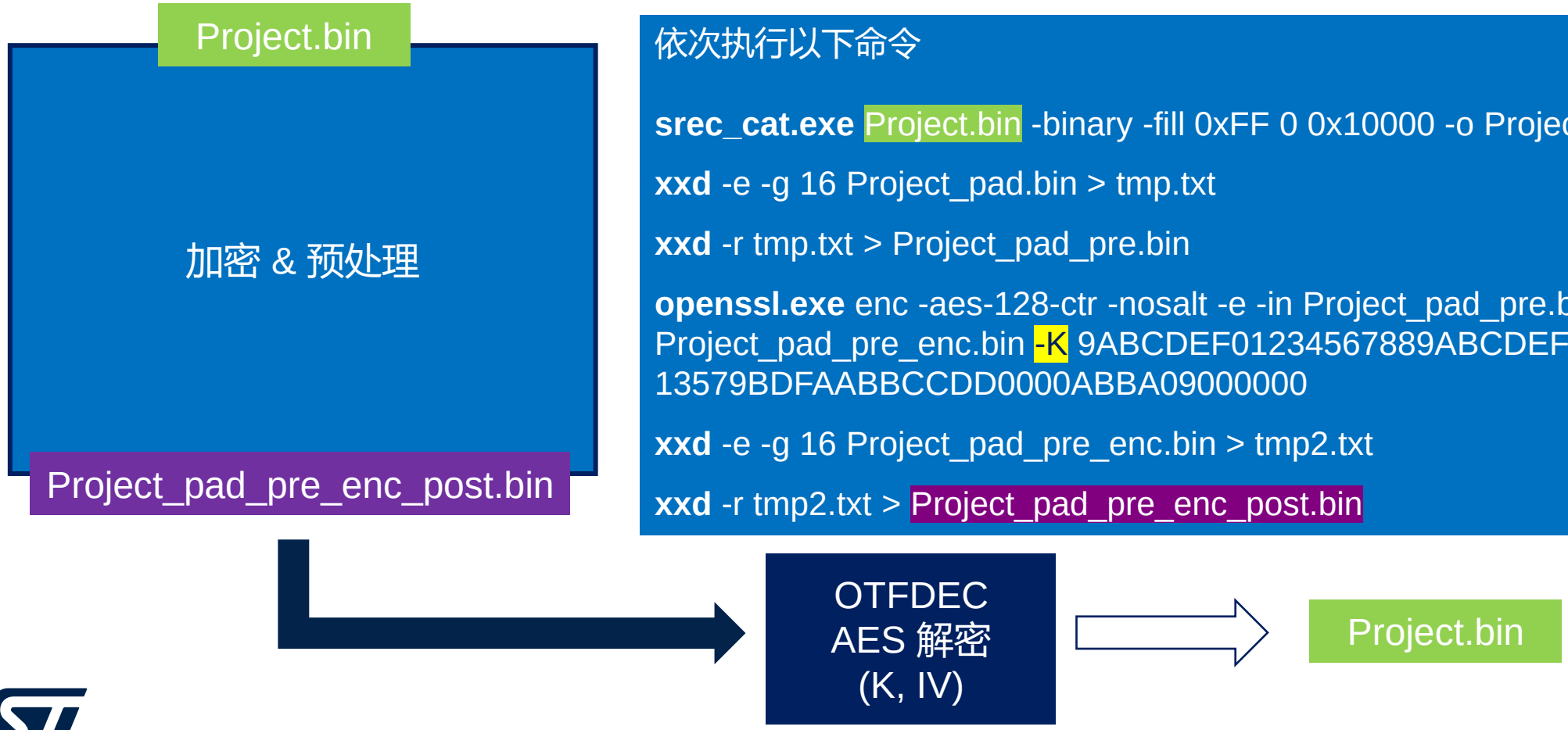
字节 0	字节 1	字节 2	字节 3
0xDF	0x9B	0x57	0x13

RegionID

openssl IV															
地址	Word 0 = Nounce [1]变序				Word 1 = Nounce [0]变序				Word 2 = Version变序				Word 3 = StartAddress变序			
	字节 0	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8	字节 9	字节 10	字节 11	字节 12	字节 13	字节 14	字节 15
0x0	0x13	0x57	0x9B	0xDF	0xAA	0xBB	0xCC	0xDD	0x00	0x00	0xAB	0xBA	0x09	0x00	0x00	0x00

测试场景3，PC端加解密工具的消息输入
使用openssl

Crypto_Selftest_ext_plain工程生成的明文代码：Project.bin



加密 & 预处理

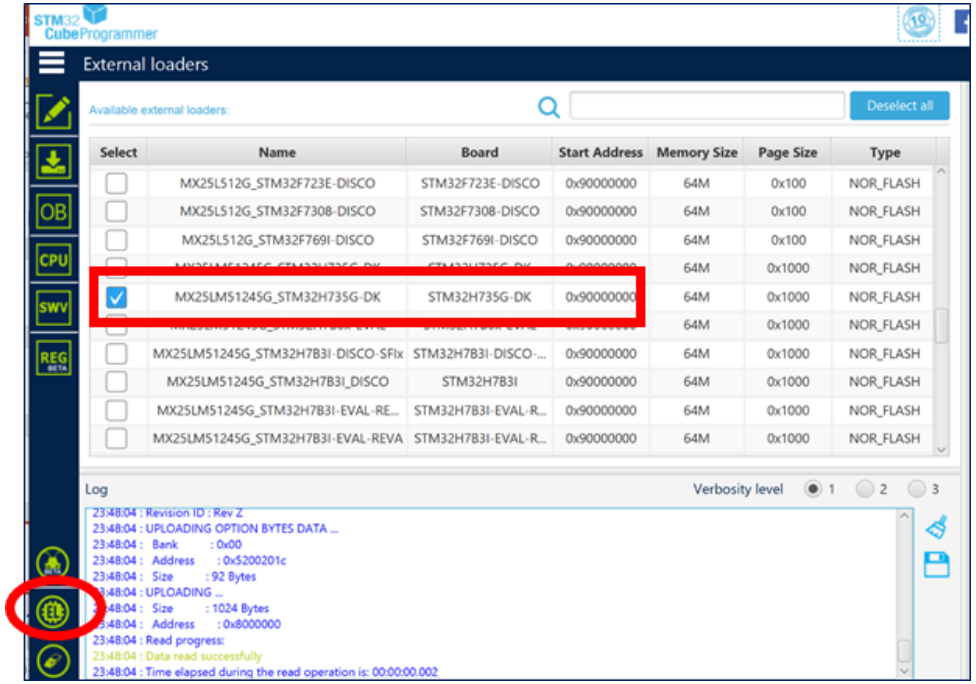
- 切换到如下路径，在命令行窗口依次输入以下命令
  - H7_OTFDEC_Efficiency\Utilities\ExtTools
  - 完成从Project.bin 到 Project_pad_pre_enc_post.bin的 “加密 & 预处理”

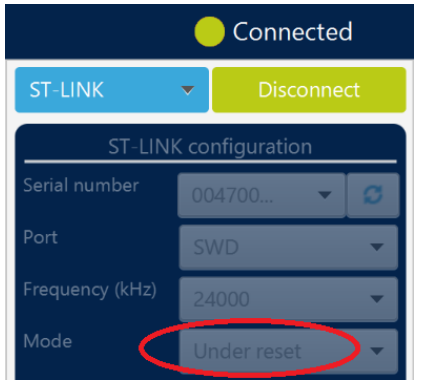
```
[redacted]\Utilities\ExtTools>srec_cat.exe Project.bin -binary -fill 0xFF 0 0x10000 -o Project_pad.bin -binary

[redacted]\Utilities\ExtTools>xxd -e -g 16 Project_pad.bin > tmp.txt

[redacted]\Utilities\ExtTools>xxd -r tmp.txt > Project_pad_pre.bin

[redacted]\Utilities\ExtTools>openssl.exe enc -aes-128-ctr -nosalt -e -in Project_pad_pre.bin -out Project_pad_pre_enc.bin -K 9ABCDEF01234567889ABCDEF01234567 -iv 13579BDFAABBCCDD0000ABBA09000000

[redacted]\Utilities\ExtTools>xxd -e -g 16 Project_pad_pre_enc.bin > tmp2.txt

[redacted]\Utilities\ExtTools>xxd -r tmp2.txt > Project_pad_pre_enc_post.bin

[redacted]\Utilities\ExtTools>
```

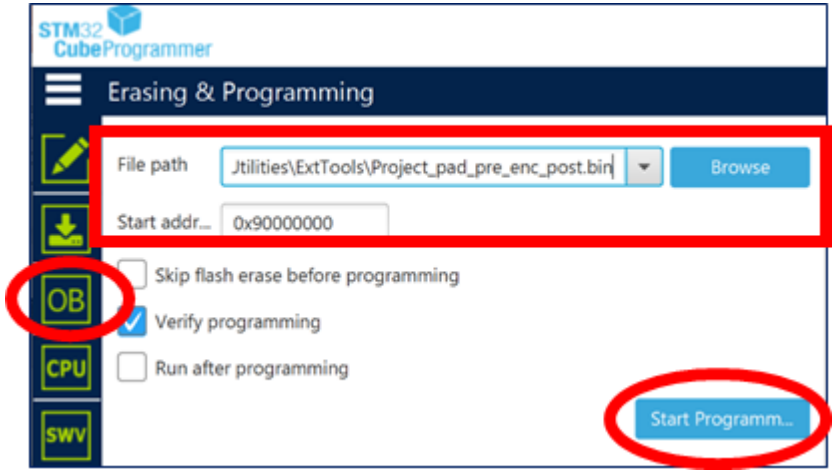
验证

【1】把场景3的启动工程ExtMem_Boot_OTFDEC下载到STM32H735G-DK板

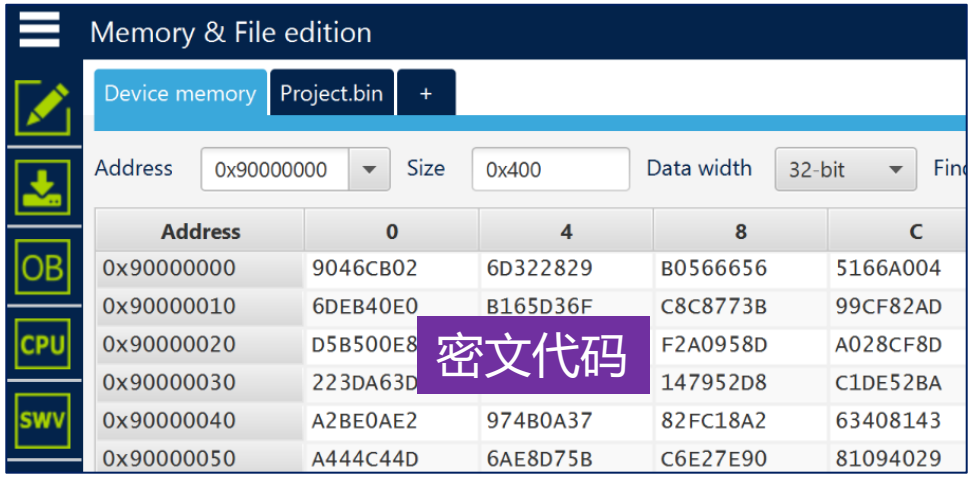
【2】使用STM32CubeProgrammer以Under reset的方式把Project_pad_pre_enc_post.bin也下载







【3】查看0x9000 0000处的加密代码

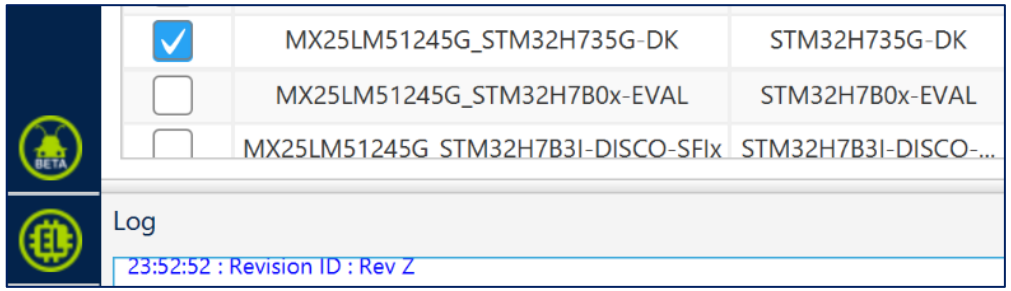


life.augmented

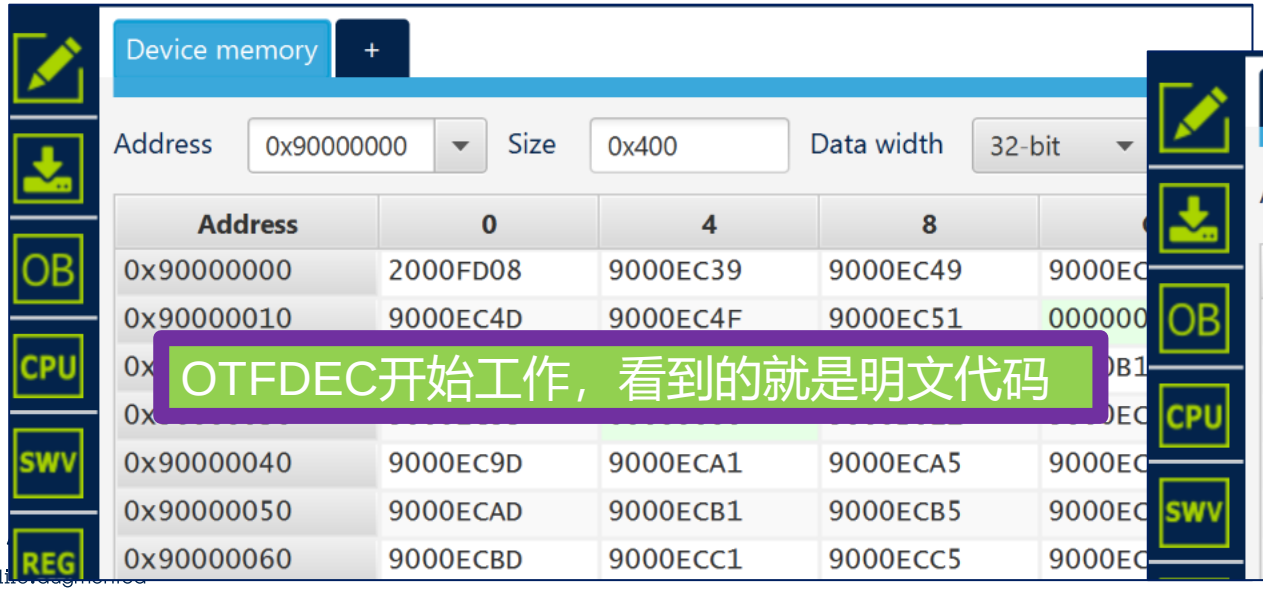
验证

【4】使用STM32CubeProgrammer，以hotplug方式连接板子

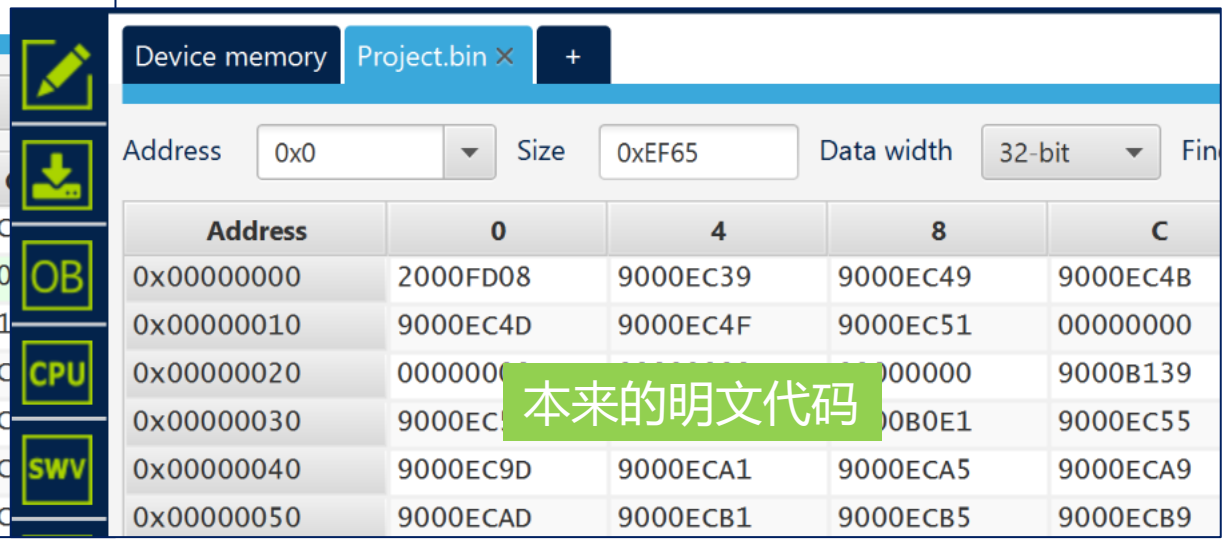
【5】使能板载OSPI Flash的Loader



【6】查看0x9000 0000的内容

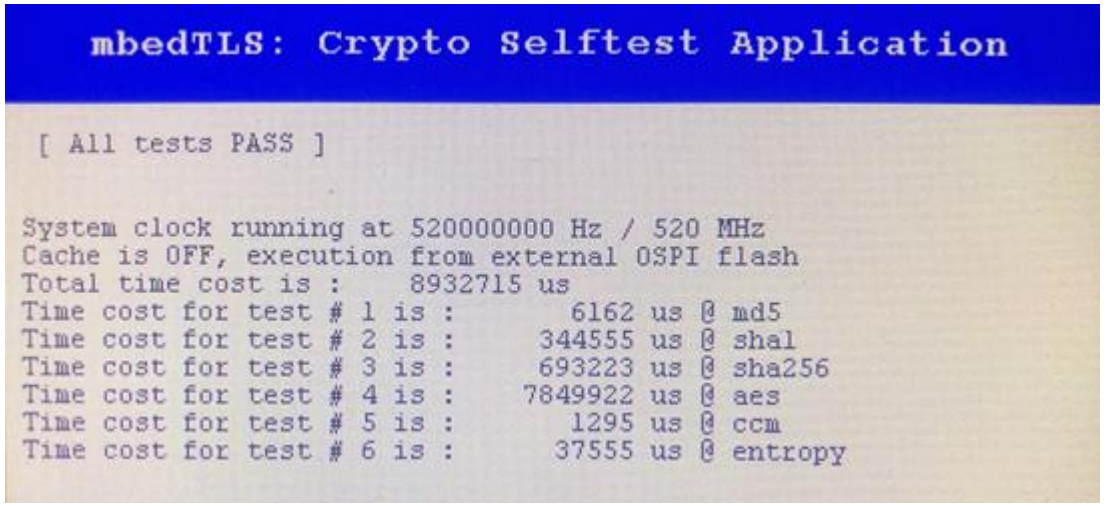


【7】打开Project.bin，查看内容

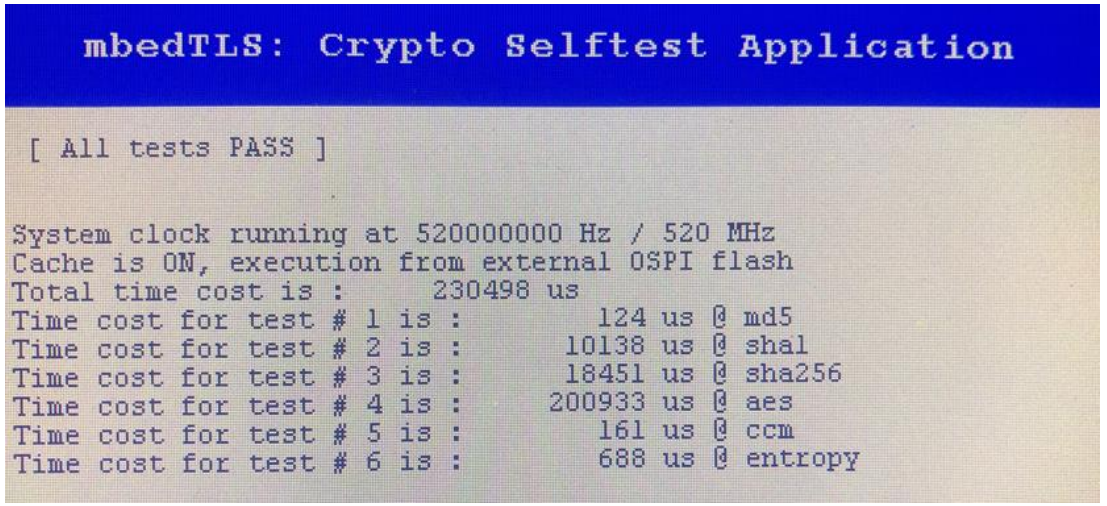


板子脱机运行

测试场景	描述	Demo Project	
		启动工程	目标测试工程
场景3	目标程序，密文，运行在片外Flash	ExtMem_Boot_OTFDEC： 由ExtMem_Boot工程修改过来， 添加对OTFDEC外设的配置	Crypto_Selftest_ext_plain工程生成的明文代码bin，经过加密和其他处理后的加密代码bin； 处理过程使用PC上的脚本工具



复位时不按住蓝色用户按键，未开启Cache



复位时按住蓝色用户按键，开启Cache

三种场景，运行目标测试程序Crypto_Selftest

TC	function	Iteration	us @ 520MHz Cache OFF/ON		
			Case 1 Int. flash	Case 2 Ext. flash/plain	Case 3 Ext. flash/cypher
1	mbedtls_**md5**_self_test	7	108 73	6,162 125	6,162 126
2	mbedtls_**sha1**_self_test	3	19,263 9,826	344,642 10,137	344,621 10,138
3	mbedtls_**sha256**_self_test	6	38,587 17,732	693,545 18,435	693,511 18,437
4	mbedtls_**aes**_self_test		471,244 197,498	7,748,346 199,403	7,748,102 199,300
5	mbedtls_**ccm**_self_test	3	103 36	1,286 157	1,288 156
6	mbedtls_**entropy**_self_test_wrapper		844 577	37,557 685	37,552 684
all			530,151 225,745	8,831,541 228,943	8,831,239 228,844

结论：代码运行在外部Flash的时候，运行明文和使用OTFDEC运行密文，效率相差无几；要提高代码运行在外部Flash的效率，主要加速措施是使能内核自动的Cache

life.augmented

Thank you

life.augmented

For further support in creating a PowerPoint presentation, including graphic assets, formatting tools and additional information on the ST brand

you can visit the ST Brand Portal
https://brandportal.st.com

life.augmented